



TRANSMITTAL FORM

(to be used for all correspondence after initial filing)

Application Number	10/644,160
Filing Date	August 20, 2003
First Named Inventor	Wai Wong Chow
Group Art Unit	2811
Examiner Name	Unassigned
Total Number of Pages in this Submission	Attorney Docket Number SC12921HP

ENCLOSURES

(check all that apply)

<input type="checkbox"/> Fee Transmittal Form <input type="checkbox"/> Fee Attached <input type="checkbox"/> Amendment/Reply <input type="checkbox"/> After Final <input type="checkbox"/> Affidavits/Declaration(s) <input type="checkbox"/> Extension of Time Request <input type="checkbox"/> Express Abandonment Request <input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement <input checked="" type="checkbox"/> Certified Copy of Priority Documents <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts/ Incomplete Application <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts Under 37 CFR 1.52 or 1.53	<input type="checkbox"/> Drawing(s) <input type="checkbox"/> Licensing-Related papers <input type="checkbox"/> Petition <input type="checkbox"/> Petition to Convert to a Provisional Application <input type="checkbox"/> Power of Attorney, Revocation, Change of Correspondence Address <input type="checkbox"/> Terminal Disclaimer <input type="checkbox"/> Request for Refund <input type="checkbox"/> CD, Number of CDs _____	<input type="checkbox"/> After Allowance Communication to a Technology Center (TC) <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences <input type="checkbox"/> Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) <input type="checkbox"/> Proprietary Information <input type="checkbox"/> Status Letter with appropriate copies <input checked="" type="checkbox"/> Other Enclosure(s) (please identify below) Return Postcard
Remarks		

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT

Firm or Individual	Michael P. Noonan	Registration No.	42,038
Signature			
Date	March 23, 2004		

CERTIFICATE OF MAILING

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage thereon, as first-class mail, in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Alexandria, VA 22313 on the date listed below:

Typed or printed name	Patricia Parks		
Signature		Date	March 23, 2004



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

APPLICANT(S) Wai Wong Chow *et al.* GROUP ART UNIT: 2811
APPLN. NO.: 10/644,160 EXAMINER: Unassigned
FILED: August 20, 2003
TITLE: DUAL GAUGE LEADFRAME

Certificate of Transmission under 37 CFR 1.8

I hereby certify that this correspondence is being facsimile transmitted to the Patent and Trademark Office.

on March 23, 2004
Patricia Parks

CERTIFIED COPY OF ORIGINAL FOREIGN APPLICATION
UNDER 35 U.S.C. § 119

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Enclosed please find a Certified Copy of the Priority Document, Chinese Patent Application No. 031460666.

Submitted herewith is a certified copy of the Priority Document Chinese Patent Application No. 031460666 that was filed July 15, 2003 in the Chinese Patent Office. Please file this document with the current application.

Respectfully submitted,

SEND CORRESPONDENCE TO:

Motorola, Inc.
Law Department

Customer Number: 23125

By: Michael P. Noonan
Michael P. Noonan
Attorney of Record
Reg. No.: 42,038
Telephone: (512) 996-6839
Fax No.: (512) 996-6853

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

证 明

本证明之附件是向本局提交的下列专利申请副本

申 请 日： 2003 07 15

申 请 号： 03 1 46066.6

申 请 类 别： 发明

发明创造名称： 双规引线框

申 请 人： 摩托罗拉公司

发明人或设计人： 周伟煌； 白志刚； C · H · 布朗

中华人民共和国
国家知识产权局局长

王 荣 川

2003 年 8 月 26 日

权 利 要 求 书

1. 一种用于半导体器件的引线框，该引线框包括：
第一引线框部分，其具有一限定一空腔的周长及自周长向内延伸的多个引线，其中所述第一引线框部分具有第一厚度；及
固定到所述第一引线框部分的第二引线框部分，该第二引线框部分具有一接收于所述第一引线框部分的空腔内的芯片踏板，其中所述第二引线框部分具有第二厚度。
2. 根据权利要求1的引线框，其中所述第二厚度大于所述第一厚度。
3. 根据权利要求2的引线框，其中所述第一厚度约为8密耳且所述第二厚度约为20密耳。
4. 根据权利要求1的引线框，其中所述第一及第二引线框部分由金属或金属合金形成。
5. 根据权利要求4的引线框，其中所述第一及第二引线框部分由铜形成。
6. 根据权利要求1的引线框，其中所述第一及第二引线框部分彼此电绝缘。
7. 一种用于半导体器件的引线框，该引线框包括：
第一引线框部分，其具有一限定一空腔的周长及自周长向内延伸的多个引线，其中所述第一引线框部分具有第一厚度；
固定到所述第一引线框部分的第二引线框部分，该第二引线框部分具有一接收于所述第一引线框部分的空腔内的芯片踏板，其中所述第二引线框部分具有约为所述第一厚度两倍的第二厚度；及
其中所述第一及第二引线框部分由铜形成且彼此电绝缘。
8. 一种半导体器件，其包括：
第一引线框部分，具有围绕一空腔的多个引线，其中所述第一引线框部分具有第一厚度；
固定到所述第一引线框部分的第二引线框部分，该第二引线框部分具有接收于所述第一引线框部分的空腔内的芯片踏板，其中所述第二引线框

部分具有第二厚度;

一固定到所述芯片踏板上的集成电路芯片, 其位于所述空腔内且被多个引线围绕, 所述芯片包括多个芯片焊盘; 及

将各个芯片焊盘与相应的引线电连接的多个金属丝。

9. 根据权利要求 8 的半导体器件, 还包括一覆盖所述集成电路芯片的顶面、上述金属丝、及上述引线的顶面的密封物, 其中至少上述引线的底面及该第二引线框部分的一个底面暴露在外。

10. 根据权利要求 9 的半导体器件, 其中所述第一及第二引线框部分由铜形成。

11. 根据权利要求 8 的半导体器件, 其中所述第二厚度大于所述第一厚度。

12. 根据权利要求 11 的半导体器件, 其中所述第一厚度约为所述第二厚度的一半。

13. 根据权利要求 8 的半导体器件, 其中所述第一及第二引线框部分彼此电绝缘。

14. 一种半导体器件, 包括:

第一金属引线框部分, 具有围绕一空腔的多个引线, 其中所述第一引线框部分具有第一厚度;

第二金属引线框部分, 固定到所述第一引线框部分并与其彼此电绝缘, 所述第二引线框部分具有一接收于所述空腔内的芯片踏板, 其中所述第二引线框部分具有大于所述第一厚度的第二厚度;

固定到所述芯片踏板的集成电路芯片, 其位于所述空腔内且被多个引线围绕, 该芯片包括多个芯片焊盘;

将各个芯片焊盘与相应的引线电连接的多个金属丝; 及

一覆盖该集成电路芯片的顶面、上述金属丝、及上述引线的顶面的密封物, 其中至少上述引线的底面及该第二引线框的一个底面暴露在外。

15. 根据权利要求 14 的半导体器件, 其中所述第一及第二引线框部分由铜形成。

16. 一种封装半导体器件的方法, 包括以下步骤:

提供第一引线框部分，该部分具有一限定一空腔的周长及自周长向内延伸的多个引线，其中所述第一引线框部分具有第一及第二面及第一厚度；

将黏合剂施于所述第一引线框部分的第一面；

提供第二引线框部分，它包括具有第一及第二表面及第二厚度的芯片踏板；

将半导体芯片固定到所述芯片踏板的第二表面，其中所述半导体芯片在其表面上具有多个焊盘；

将所述第二引线框部分叠层在所述第一引线框部分上以使所述芯片踏板的第一表面被接收在所述空腔内且接触粘附剂；

利用多个金属丝将上述多个芯片焊盘与上述多个引线的相应引线电连接；

在所述第二引线框部分的第二面、所述半导体芯片、及上述电连接的上方形成模塑料；及

从所述第一引线框部分的第一面及所述第二引线框部分的第一表面中除去黏合剂，以使第二引线框部分的第一表面及引线暴露在外。

17. 根据权利要求 16 的封装半导体器件的方法，其中所述电连接步骤包括一引线结合方法。

18. 根据权利要求 16 的封装半导体器件的方法，其中所述第二厚度大于所述第一厚度。

19. 根据权利要求 16 的封装半导体器件的方法，其中所述第一厚度约为 8 密耳且所述第二厚度约为 20 密耳。

20. 根据权利要求 16 的封装半导体器件的方法，其中所述第一及第二引线框部分由金属或金属合金形成。

21. 根据权利要求 20 的封装半导体器件的方法，其中所述第一及第二引线框部分由铜形成。

22. 根据权利要求 16 的封装半导体器件的方法，其中所述第一及第二引线框部分彼此电绝缘。

23. 根据权利要求 16 的封装半导体器件的方法，其中所述黏合剂的施加步骤包括将胶带施加于所述第一引线框部分的第一面。

24. 根据权利要求 16 的封装半导体器件的方法, 其中所述芯片固定步骤包括利用焊锡膏将芯片固定到芯片踏板。

25. 根据权利要求 16 的封装半导体器件的方法, 其中所述芯片固定步骤包括利用环氧树脂将芯片固定到芯片踏板。

26. 一种封装多个半导体器件的方法, 包括以下步骤:

提供第一引线框面板, 所述第一引线框面板具有多个第一引线框部分, 每个第一引线框面部分具有一限定一空腔的周长及自周长向内延伸的多个引线, 其中所述第一引线框部分具有第一及第二面及第一厚度;

沿着所述第一引线框面板的一外周长形成第一配合结构;

将黏合剂施加于所述第一引线框面板的第一面;

提供包括多个第二引线框部分的第二引线框面板, 每个第二引线框部分包括一具有第一及第二表面及第二厚度的芯片踏板;

沿着所述第二引线框面板的一外周长形成第二配合结构;

将多个半导体芯片固定到所述芯片踏板的上述各个第二表面, 其中每个半导体芯片在其表面上具有多个焊盘;

将所述第二引线框面板叠层在所述第一引线框面板上, 以使所述芯片踏板的第一表面被接收于相应的空腔内且接触粘附剂, 且所述第一及第二配合结构彼此配合;

利用多个金属丝将所述芯片的多个芯片焊盘与上述各个第一引线框部分的多个引线的相应引线电连接;

在所述第二引线框面板的第二表面、所述芯片及上述电连接的上方形成模塑料; 及

进行将上述多个第一及第二引线框部分从引线框面板中分开的分离操作, 从而形成单个的封装器件。

27. 根据权利要求 26 的封装多个半导体器件的方法, 还包括从所述第一引线框面板的第一面及从所述第二引线框部分的第一表面中除去黏合剂, 以使所述第二引线框部分的第一表面及引线暴露在外。

28. 根据权利要求 26 的封装多个半导体器件的方法, 其中所述电连接步骤包括引线焊接方法。

29. 根据权利要求 26 的封装多个半导体器件的方法, 其中所述第二厚度大于所述第一厚度。

30. 根据权利要求 29 的封装多个半导体器件的方法, 其中所述第一厚度约为 8 密耳且所述第二厚度约为 20 密耳。

31. 根据权利要求 26 的封装多个半导体器件的方法, 其中所述第一及第二引线框面板由金属或金属合金形成。

32. 根据权利要求 31 的封装多个半导体器件的方法, 其中所述第一及第二引线框面板由铜形成。

33. 根据权利要求 26 的封装多个半导体器件的方法, 其中所述第一及第二引线框部分彼此电绝缘。

34. 根据权利要求 33 的封装多个半导体器件的方法, 其中所述第一配合结构包括一系列槽且所述第二配合结构包括一系列埂, 其中当叠层第一及第二引线框面板时, 将上述系列埂装配在上述系列槽的相应槽内。

35. 根据权利要求 34 的封装多个半导体器件的方法, 其中在模塑料形成步骤中, 上述的槽及埂结构防止模塑料渗出。

36. 一种半导体器件, 包括:

第一金属引线框部分, 具有围绕一空腔的多个引线, 其中所述第一引线框部分具有第一厚度;

固定到所述第一引线框部分且与其彼此电绝缘的第二金属引线框部分, 所述第二引线框部分具有一对接收于所述空腔内的相邻芯片踏板, 其中所述第二引线框部分具有大于所述第一厚度的第二厚度;

固定到各个芯片踏板的第一及第二集成电路芯片, 所述芯片位于所述空腔内且被多个引线围绕, 每个第一及第二芯片包括多个芯片焊盘;

将所述第一及第二芯片的各个芯片焊盘与相应的引线电连接的多个金属丝; 及

一覆盖该第一及第二集成电路芯片的顶面、金属丝及引线的顶面的密封物, 其中引线的至少底面及第二引线框暴露在外。

说明书

双规引线框

技术领域

本发明涉及集成电路及封装的集成电路，且特别涉及一种用于封装的集成电路的引线框。

背景技术

集成电路（IC）芯片是一个在半导体晶片（如硅晶片）上形成的小器件。引线框是一个金属框架，其通常包括一支持已经从晶片中切除的 IC 芯片的踏板。引线框具有提供外部电连接的引线接头。即，将芯片固定到芯片踏板上，然后通过引线接合将芯片的焊盘与引线接头固定以此提供外部电连接。用保护材料将芯片与引线接合封装以此形成一封装。视封装类型而定可按现状（例如在薄型小尺寸封装（TSOP）中）使用外部电连接，或通过固定用于球栅阵列（BGA）的球状焊球以进一步处理外部电连接。这些端点允许芯片与例如在印刷电路板上的其他电路电连接。

引线框通常由铜或镍合金形成。一种方法是通过焊接将芯片固定到芯片踏板上。高功率器件需要极其高温的焊接固定（大约 300℃）及回流焊（device reflow）（大约 260℃）。但是，在高温下引线框电镀易退化，这会影响引线焊接过程。特别是，由于电镀表面之冶金变化及助焊剂污染影响了金线的结合能力。此外，最好使用一厚的芯片踏板用于高功率器件以促进散热。但是，分离（切割或冲）一由极厚的金属形成的引线框非常困难且不可靠。

理想的是提供一具有良好散热且不难分离的引线框。此外，理想的是能够通过不导致缺陷的高温方法将芯片固定到芯片踏板上。

发明内容

本发明是用于半导体器件的引线框。该引线框包括一第一引线框部分

及一第二引线框部分。第一引线框部分具有一限定一空腔的周长及多个自周长向内延伸的引线。第二引线框部分固定到第一引线框部分且具有一芯片踏板，其尺寸被设计成可被接收于第一引线框部分的空腔内。第二引线框部分的厚度约是第一引线框部分的厚度的两倍。该第一及第二引线框部分最好是由铜形成的且彼此电绝缘。通过为芯片踏板及引线接头提供分离的引线框部分，可在将该第一及第二引线框部分放在一起之前进行芯片固定，由此芯片固定及回流焊（软熔）过程的高温不会影响引线接头。此外，提供与引线接头分开的芯片踏板允许这两部分具有不同厚度。因此，芯片踏板可以是厚的，以允许良好散热，而引线接头较细以便容易进行分离。

本发明还提供一种半导体器件，具有第一及第二金属引线框部分，一集成电路芯片，金属丝及一密封物。第一引线框部分具有围绕一空腔的多个引线。第二引线框部分固定到第一引线框部分且彼此电绝缘。第二引线框部分具有一被接收于第一引线框部分的空腔内的芯片踏板。第二引线框部分的厚度大于第一引线框部分的厚度。集成电路芯片被固定到位于空腔内的芯片踏板上且被上述多个引线围绕。芯片包括通过金属丝电连接到相应引线的多个芯片焊盘。密封物覆盖该集成电路芯片的顶面，上述金属丝，及上述引线的顶面，并且暴露至少上述引线的的一个底面及该第二引线框的一个底面。相对较厚且具有一暴露的表面的芯片踏板可用作芯片的散热器。相对薄的引线接头易于分离。

本发明还包括一种封装多个半导体器件的方法，其同时包括以下步骤：

提供第一引线框面板，该第一引线框面板具有多个第一引线框部分，每个第一引线框部分具有一限定一空腔的周长及自周长向内延伸的多个引线，其中该第一引线框面板具有第一及第二面及一第一厚度；

沿着第一引线框面板的外周长形成第一配合结构；

将黏合剂施用在该第一引线框面板的第一面上；

提供一第二引线框面板，该第二引线框面板包括多个第二引线框部分，每个第二引线框部分包括具有第一及第二表面及一第二厚度的芯片踏板；

沿着第二引线框面板的外周长形成第二配合结构；

将多个半导体芯片固定到上述芯片踏板的相应第二表面，其中每个半

13

导体芯片在其表面上具有多个焊盘；

将第二引线框面板堆栈在第一引线框面板上以使上述芯片踏板的第一表面可被接收于相应的空腔内且接触黏合剂，且第一及第二配合结构彼此配合；

利用多个金属丝将上述多个芯片焊盘与上述各个第二引线框部分的上述多个引线中的相应引线电连接；

在第二引线框面板的第二表面，芯片及电连接上方形成一模塑料；及进行将多个第一及第二引线框部分自该引线框面板中分开的分离操作，从而形成单个封装的器件。

附图说明

结合附图将更好地了解下述详细说明书的本发明的较佳实施例。为了说明本发明，附图展示了一目前较佳的实施例。但是应了解，本发明不限于图中所展示的精确布置及手段。在附图中：

图 1 是根据本发明一实施例的封装的半导体器件的放大剖面图；

图 2 是根据本发明一实施例的第一引线框面板的俯视平面图；

图 3 是根据本发明一实施例的第二引线框面板的俯视平面图；

图 4A-4G 是根据本发明一实施例的形成双规 (dual gauge) 引线框半导体器件的方法的侧面剖面图；及

图 5 是根据本发明一实施例的一封装的半导体器件的放大立体图。

具体实施方式

下文的详细说明连同附图仅仅是说明本发明的该目前较佳实施例，其并不代表本发明可以实施的唯一形式。应了解，包含在本发明的精神及范围内的不同实施例可以实现相同或等同功能。本领域的技术人员应了解，本发明可以应用在各种封装及封装类型中。

附图中的某些特征已被放大以方便说明，且附图及组件不必按照固有的比例。此外，本发明所展示的内容体现在四面扁平无引线 (QFN) 类型封装中。但是，本领域的技术人员不难理解本发明之详细内容，且本发明适

用于其他封装类型。在附图中，使用相同数字代表相同部件。

现在参见图 1，图中示出了根据本发明的半导体器件 10 的一实施例的放大的剖面图。半导体器件 10 包括第一引线框部分 12，其具有围绕空腔 16 的多个引线 14。该第一引线框部分 12 最好由金属或金属合金形成且具有一第一预定厚度。第二引线框部分 18 被固定到第一引线框部分 12。第二引线框部分 18 包括一被接收于第一引线框部分的空腔 16 内的芯片踏板 20。空腔 16 的尺寸及形状是根据封装的 IC 芯片尺寸及形状形成。因此，尽管空腔 16 通常是矩形或正方形，但是其可具有其他形状，视集成电路芯片的形状而定。第二引线框部分 18 最好具有不同于第一厚度的第二厚度。例如，对于生成许多热量的电源电路而言，第二引线框部分 18 可用作一散热器。在这种情况下，第二厚度最好大于第一厚度。在一更优选的实施例中，第一厚度约为或小于第二厚度的一半。在一个实例中，制造一引线框，其中第一部分具有约为 8 密尔的第一厚度且第二厚度约为 20 密尔。这些尺寸允许第一引线框部分容易地分离，且同时第二引线框部分提供良好的散热。

该第一及第二引线框部分 12 及 18 最好由金属或金属合金形成，例如铜并且可以电镀。在一个实施例中，第二引线框部分 18 包括一 20 密耳厚的铜块。如本领域的技术人员所知的那样，上述引线框部分 12 及 18 可以通过压制、冲压或蚀刻形成。通过例如胶带的黏合剂将第二引线框部分 18 固定到第一引线框部分 12，下文将予以更详细说明，尽管彼此连接，但是最好使它们彼此电绝缘。这种电绝缘是本发明的一个重要特征，尤其对于多芯片装配而言。

集成电路芯片 22 被固定到芯片踏板 20 上，由于芯片踏板位于空腔内，芯片 22 被多个引线 14 围绕。集成电路芯片 22 可以是一种本领域的技术人员熟悉的类型，例如在硅晶片上形成的并自该硅晶片切下形成的电路。如前所述，空腔 16 的尺寸和形状被设计成可以接收芯片 22。典型的芯片尺寸可从 4 毫米 x 4 毫米到 12 毫米 x 12 毫米。上述芯片 22 可具有一从约 6 密耳到约 21 密耳范围的厚度。以已知方式将芯片 22 固定到芯片踏板 20，例如通过焊接固定方法，此方法允许热量通过焊料 24 从芯片 22 消散到芯

片踏板 20。在其他实施例中，可通过一黏合剂材料层或一胶带将芯片 22 固定到芯片踏板 20。

芯片 22 包括多个芯片焊盘 26。最好使用一引线焊接方法，通过金属丝 28 将芯片焊盘 26 与相应引线 14 电连接。上述金属丝及引线焊接方法为本领域的技术人员所熟知。在一个实施例中，使用一种 2 密耳的金丝且在另一实施例中使用 10 密耳的铝丝。但是，可使用不同材料及直径的各种已知金属丝，包括涂层（绝缘的）及非涂层的金属丝。

半导体器件 10 还包括密封物 30，覆盖集成电路芯片 22 的顶面、金属丝 28 及引线 14 的顶面，剩下至少上述引线 14 的一底面及第二引线框部分 18 的一底面暴露在外。上述引线 14 的暴露部分用以将器件 10 连接到其他器件，例如通过一 PCB，芯片踏板 20 的暴露底面允许从中散热。密封物 30 可包括一通常用于封装的电子器件的塑料，且该塑料通过压模法形成在引线框部分 12 及 18，芯片 22 及金属丝 28 的上方。器件 10 的一示范实施例的总厚度约为 2 毫米。

参见图 2，图中示出了根据本发明的第一引线框面板 32 的俯视平面图。第一引线框面板 32 包括一第一引线框部分 34 的阵列。在该实例中，引线框面板 32 是 3x3 阵列。但是实际上，上述阵列通常更大。而且，阵列中的行数不必与列数相等。每个第一引线框部分 34 包括一周长，该周长定义空腔 36，且具有向内延伸的多个引线 38。如下所述，空腔 36 的尺寸和形状被设计成接收一芯片踏板。在所示实施例中，通过拉杆 40 限定引线框部分 34 的周长，引线 38 自拉杆 40 延伸。尽管所示的引线 38 长度相等，但是引线 38 的长度及宽度可改变。例如，用于电源及接地的引线较信号引线更宽且更短。第一引线框面板 32 具有一预定的第一厚度，例如 8 密耳，该厚度对半导体引线框来说是一常规尺寸。

第一引线框面板 32 也包括沿着第一引线框面板 32 的外周长形成的第一配合结构 42。在目前的较佳实施例中，第一配合结构 42 包括已经在引线框面板 32 上蚀刻或切割的一系列槽。下文将更详细说明第一配合结构 42 的用途。第一引线框面板 32 也可包括用以帮助将第一引线框面板 32 与第二引线框面板（图 3）对齐的多个标记或孔 44。可在面板 32 中蚀刻，冲

孔或切割上述标记或孔 44。

参见图 3, 图中示出了根据本发明的第二引线框面板 46 的俯视平面图。第二引线框面板 46 包括一第二引线框部分 48 的阵列。与图 2 所示的第一引线框面板相同, 第二引线框面板 46 是 3×3 阵列, 但通常其尺寸和形状被设计成与第一引线框面板 32 匹配。第二引线框部分 48 包括一芯片踏板 50。第二引线框面板 46 的尺寸和形状被设计成与第一引线框面板 32 匹配, 以便在空腔 36 内接收芯片踏板 50 且将芯片踏板 50 与引线 38 间隔开。但是, 如参考图 1 所讨论的那样, 芯片踏板 50 的尺寸和形状被设计成接收一特定的半导体芯片, 例如芯片 22。

第一及第二引线框面板 32 及 46 最好由一块导电金属, 金属合金或具有良好导热性的电镀金属形成, 例如铜或电镀铜。尽管第一及第二引线框面板 32 及 46 最好由同一种材料形成, 但这并不是必须的。可通过冲压法形成引线框面板 32 及 46, 但是, 对于更为复杂及较高密度的引线框来说, 最好用化学蚀刻方法。正如本领域的技术人员所了解的那样, 蚀刻方法使用一布线图掩膜限定引线框的详细图案, 然后蚀去该金属的未遮蔽部分。如果存在非电镀区域, 使用一电镀掩膜以遮蔽非电镀区域, 然后通过一电镀方法给未遮蔽部分镀上金属层。在方法之间进行冲洗及清洗步骤。这种掩膜、蚀刻、电镀、冲洗及清洗方法为本领域的技术人员所了解。

第二引线框面板 46 也具有一预定的第二厚度。在下述实施例中, 芯片踏板 50 不仅用以支持芯片, 而且充当一散热器。因此, 对于这些实施例, 较佳的是形成相对较厚的第二引线框面板。例如, 第二预定厚度应该较第一预定厚度厚, 且最好是第一引线框面板 32 厚度的两倍或更多。在一个实施例中, 第二引线框面板具有一约为 20 密耳的厚度。芯片踏板 50 可与拉杆 52 相互连接。自面板 46 的外周长延伸的外部拉杆 54 可具有一在自较宽部分的锥形之后的狭窄部分, 但这不是必须的。

第二引线框面板 46 最好也包括沿其外直径形成的第二配合结构 56, 与第一引线框面板 32 的第一配合结构 42 配合。在目前的较佳实施例中, 第二配合结构 56 包括通过化学蚀刻在面板 46 中形成的一系列的脊或埂。第二引线框面板 46 也包括可与第一引线框面板 32 中上述孔 44 对齐的多个

标记或孔 58。这些标记或孔 58 可在面板 46 中通过蚀刻，冲孔或切割形成。

当第一及第二引线框面板 32 及 46 叠在一起时，即当将第一引线框面板 32 叠到第二引线框面板 46 上时，埂 56 插入槽 42 中，且上述芯片踏板 50 被相应的空腔 36 接收。第一及第二配合结构 42 及 56 的用途是在压模或封装过程中防止树脂或模塑料渗出，这将在下文中予以详细说明。

参考图 4A-4F，图中示出了形成导体器件的各个阶段的剖面图，以说明一种形成根据本发明的一实施例的双规引线框半导体器件的方法。图 4 示出了具有多个第一引线框部分 62 的第一引线框面板 60（在该实例中，示出了两个）。每个第一引线框部分 62 具有限定一空腔 64 的周长及自周长向内延伸的多个引线 66。第一引线框面板 60 具有第一及第二面 68 及 70 以及一预定的第一厚度。如前所述，第一引线框面板 70 最好具有一约 8 密耳的厚度。第一引线框面板 60 还包括沿着其外周长的第一配合结构。在目前的较佳实施例中，第一配合结构是一在第一引线框面板 60 的周长的周围形成的槽 72。可通过切割，冲压或蚀刻形成槽 72。图中展示的槽 72 具有锥形。但是，上述面可以是垂直的。

图 4B 示出了用于第一引线框面板 60 的第一面 68 的黏合剂 74。黏合剂 74 最好包括一胶带，例如掩膜胶带。黏合剂 74 用于将第二引线框面板固定到第一引线框面板 60。同时，当粘附剂 74 包括掩膜胶带时，该掩膜胶带帮助控制树脂渗出。

图 4C 示出了第二引线框面板 76。该第二引线框面板 76 包括多个第二引线框部分 78（在此例中为两个，与第一引线框面板 60 情况相同）。每个第二引线框部分 78 包括具有第一及第二表面 82 及 84 的芯片踏板 80 及第二预定的厚度。第二厚度较佳的大于第一厚度，且在一实施例中，该第二预定的厚度约为 20 密耳。沿着第二引线框面板 76 的外周长形成第二配合结构。第二配合结构被设计成与第一配合结构（槽 72）配合。在目前的较佳实施例中，第二配合结构是一埂 86。埂 86 的尺寸和形状适合于装配在槽 72（见图 4F）内。可以通过切割或化学蚀刻形成埂 86。例如，如果第二引线框面板 76 是由具有约 20 密耳厚度的金属形成，则可切割或蚀刻该边缘以形成埂 82。

参见图 4D, 将多个半导体芯片 88 固定到芯片踏板 80 的相应第二表面。图 4D 展示了一个固定的芯片 88。下一步是将另一芯片固定到另一芯片踏板。通过如环氧树脂的黏合剂可将芯片 88 固定到芯片踏板 80 上, 但最好是通过例如焊锡膏的导热黏合剂将其固定。本领域的技术人员应了解, 芯片 88 在其暴露的表面上包括多个焊盘。

在将芯片 88 固定到芯片踏板 80 后, 将第一及第二引线框面板 60 及 76 叠在一起。即, 如图 4B 所示, 将第二引线框面板 76 叠放到第一引线框面板 60 上, 以使上述芯片踏板 80 的第一表面被接收于相应空腔 64 内且接触粘附剂 74, 且第一及第二配合结构彼此配合。因此, 埂 86 被接收在槽 72 内且接触粘附剂 74。在目前的较佳实施例中, 将第一及第二引线框面板 60 及 76 彼此电绝缘, 且由此使第一及第二引线框部分 62 及 78 彼此电绝缘。

在固定引线框面板 60 及 76 后, 利用多个金属丝 90 将 88 的芯片焊盘与相应的第一引线框部分 62 的多个引线 66 的各个引线电连接。如图 4F 所示, 通过引线焊接方法可将金属丝 90 连接到上述引线 66 及芯片焊盘。如图 4G 所示, 在引线焊接后, 在第二引线框面板 76 的第二表面、芯片 88 及金属丝 90 上方形成一模塑料或密封物 92。第一及第二配合结构的槽 72 及埂 86 防止在压模过程中树脂渗出。

然后, 通过进行将多个第一及第二引线框部分 62 及 78 从引线框面板 60 及 76 中分开的分离操作形成各个封装的器件。例如, 可沿着虚线 A-A、B-B 及 C-C 切割面板 60 及 76 以此形成单个器件。可在分离之前或之后将黏合剂或掩膜胶带 74 从第一引线框面板 60 的第一面 68 及第二引线框面板 76 的第一表面 82 移去以此暴露上述引线 66 及第二引线框部分 78 的第一表面 82。

现在参见图 5, 图中示出了根据本发明的一实施例的具有两个芯片 102 及 104 的双规引线框封装的器件 100。将两芯片 102 及 104 固定到第一引线框部分 108 的相对厚的芯片踏板 106, 而器件 100 的引线 110 较该第一引线框部分的芯片踏板 106 薄。厚芯片踏板 106 可以作为散热器, 消散芯片 102 及 104 生成的热量。最好使芯片踏板 106 与引线 110 隔离。可以看

出，引线 110 可为各种期望的长度（及宽度）。利用金属丝 114 将引线 110 连接到芯片 102 及 104 上的盘 112。通过传统的引线焊接方法可将金属丝 114 固定到垫 112 及引线 114 上。在芯片 102 及 104、第一引线框 108 的顶面、金属丝 114 及引线 110 上方形成密封物 116。暴露引线 110 的底面（未图示）以此允许器件 100 与其他器件或一 PCR 连接。又在底面上暴露上述芯片踏板（散热器）106 以此允许良好的热消散。双规引线框，多芯片封装器件允许较高 I/O 密度，仍提供良好的电性能。

本发明的双规引线框设计提供一较厚踏板及较薄的 I/O 接线端。提供较薄的接线端允许更精确的节距及更好的尺寸控制。对于切割型的 QFN 封装，铜或金属引线框材料的量及厚度影响切割分离方法的质量。仅在功能上必须的地方使用厚的铜或金属材料，而较薄的金属用于非关键区域，例如引线框接头，如此大大减小金属切削的量。此外，在芯片焊接固定方法中，在引线焊接之前具有分离的踏板及引线接头允许引线接头保持清洁且免除焊接过程的污染，带来更可靠的引线结合。

本发明较佳实施例的描述仅是为了展示和说明，但并非意在限制本发明的形式。本领域的技术人员应了解，在不脱离本发明的精神和范围的前提下，可对上述实施例作出修改。例如，可以形成具有两个以上部分的引线框，譬如具有由两个或更多构件形成的芯片踏板。因此，应当理解，本发明并不限于揭示的特定实施例，而是包括由所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内的修改。

说明书附图

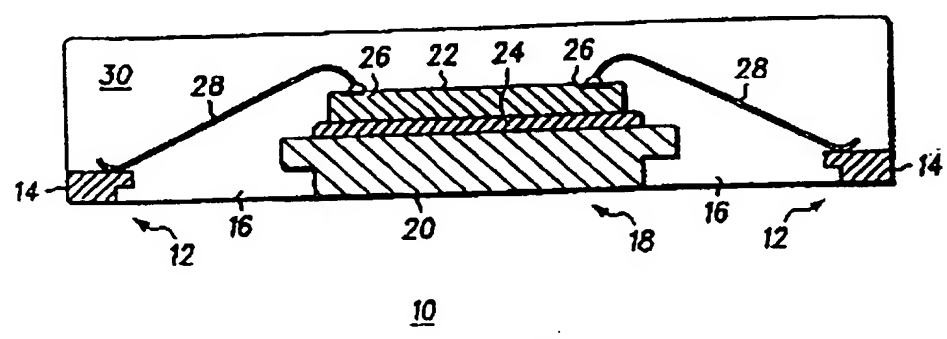


图 1

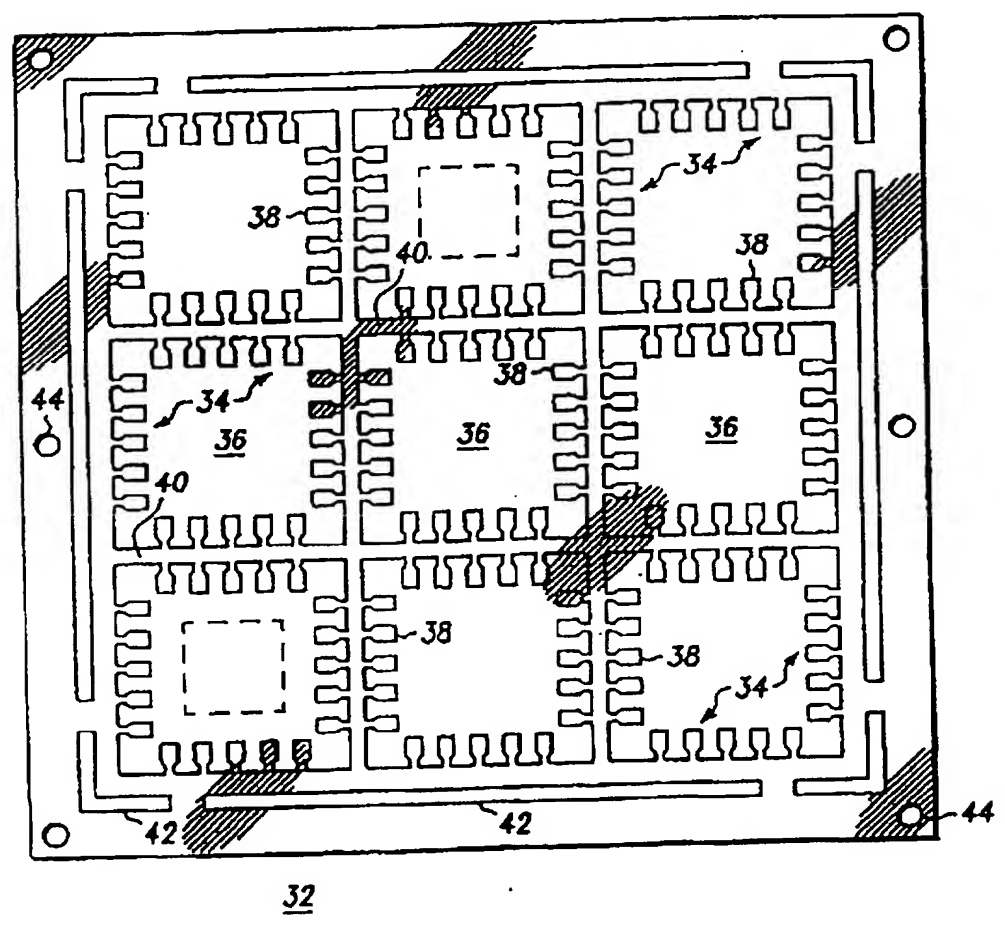


图 2

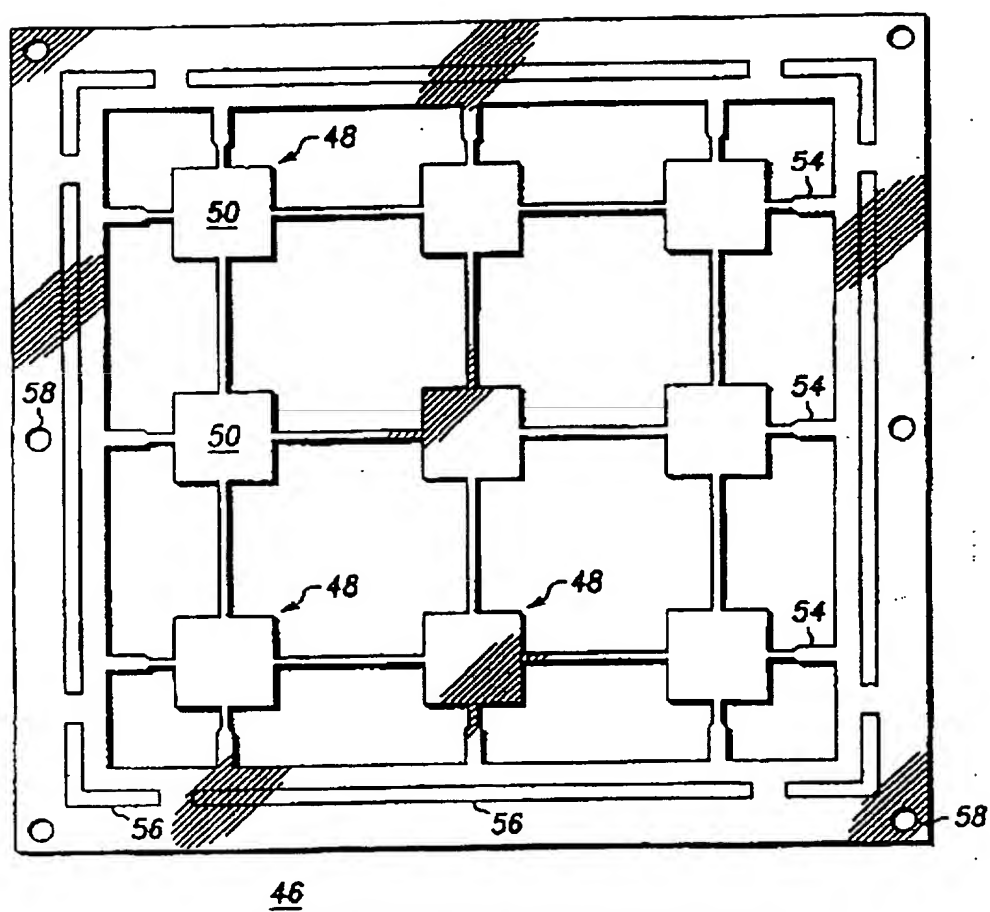


图 3

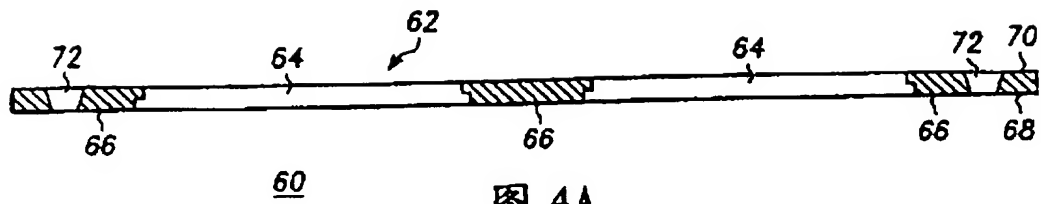


图 4A

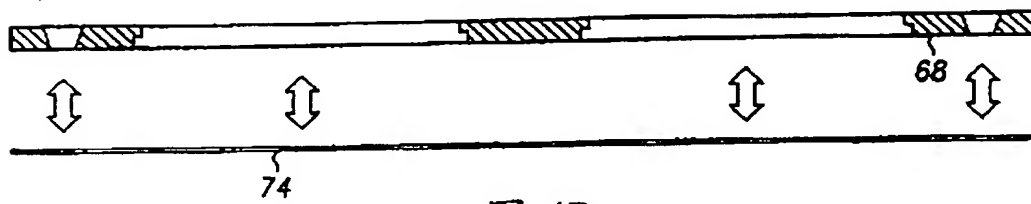


图 4B

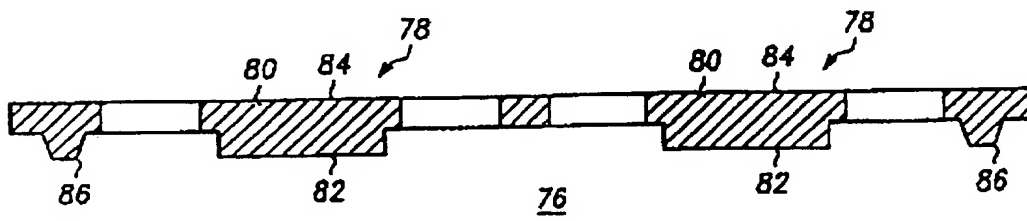


图 4C

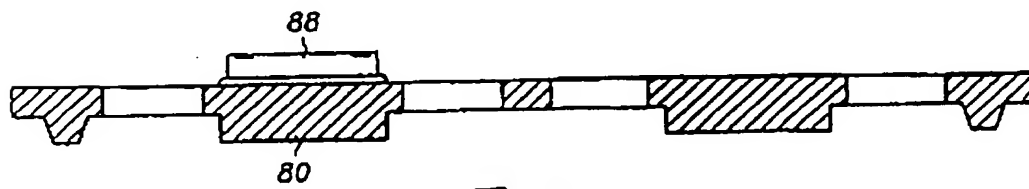


图 4D

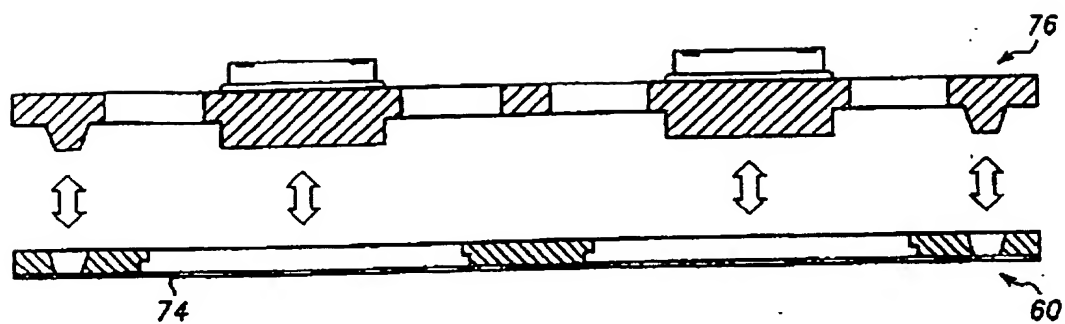


图 4E

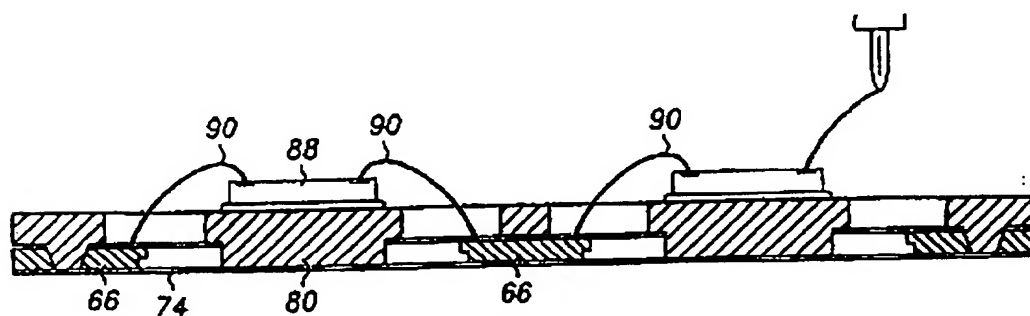


图 4F

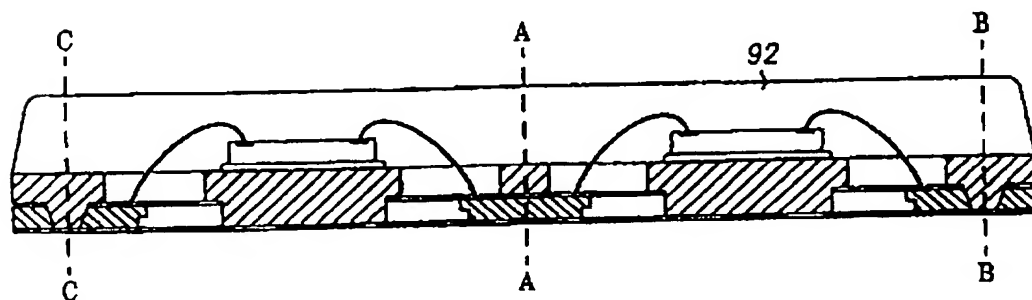


图 4G

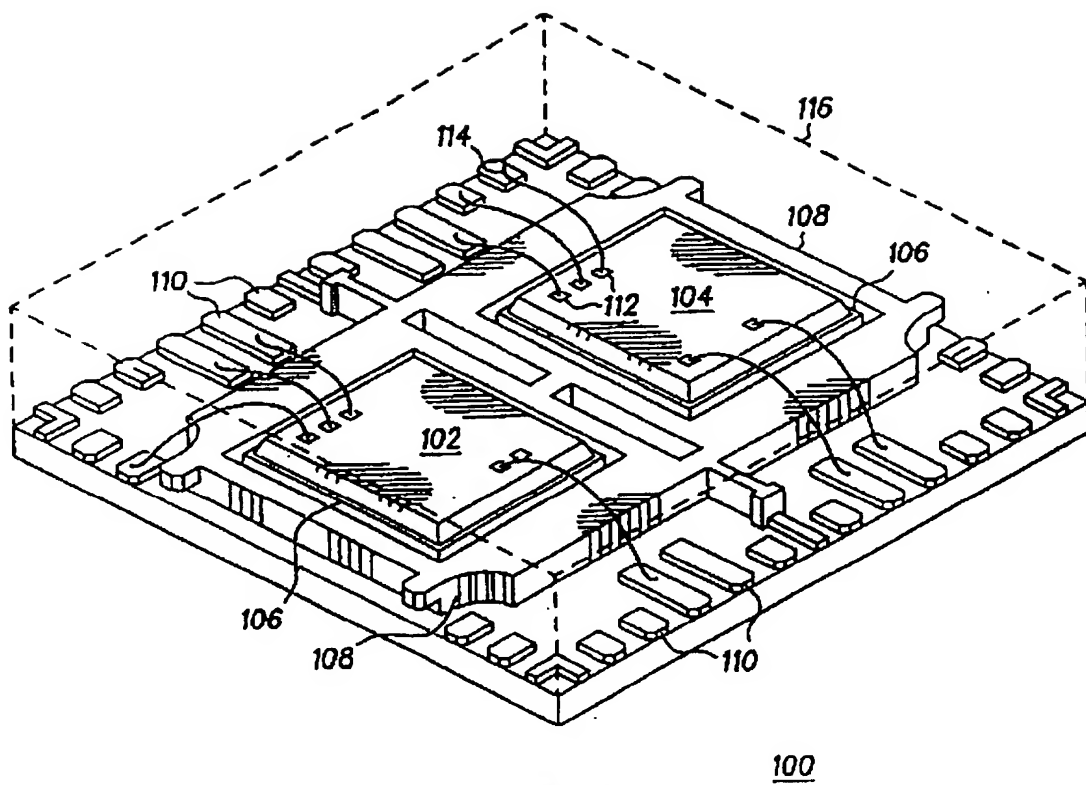


图 5